

IA-NIR110W

測距センサ検査用光源装置



IA-NIR110W

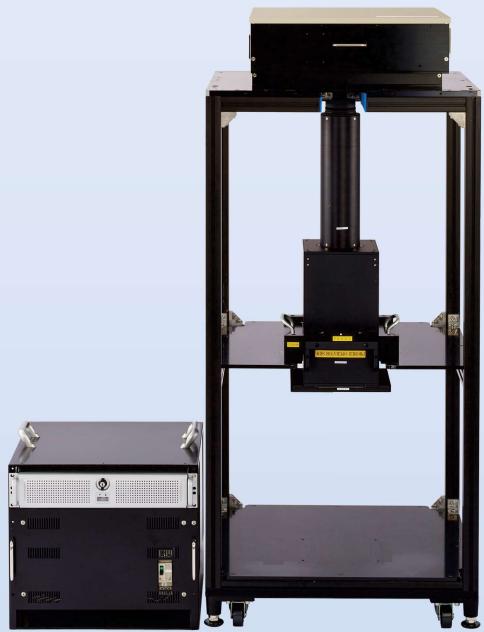
測距センサ検査用光源装置

iToF センサのテストに使用される光源装置です。
テストヘッドに内蔵され、センサに対して制御された光
を照射します。

三種類の波長 (810nm/850nm/940nm) の内のいずれかを
選択可能です。

主な特長

- 1 スペックルノイズを低減した広照射エリアを実現
- 2 すべての波長での放射強度誤差 土5% 未満
- 3 テレセントリシティ 1.0 度 未満



*製品仕様はカスタマイズも可能でございますので、
お気軽にお問い合わせ下さい。

モデル名	IA-NIR110W
タイプ	テストヘッド内蔵タイプ
照射エリア	160mm × 150mm
均一性	±5.0%



ご注意

- 取扱説明書または納入仕様書を熟読のうえご使用ください。「安全に関するご注意」は必ずお読み下さい。
- このカタログは、2023年1月現在のものです。仕様と
製品は製造業者がなんら責務を被ることなく予告なし
に変更されます。
- 保証期間は、本製品のお渡し日より1年です。

お問い合わせ先

株式会社インターラクション

〒236-0004

神奈川県横浜市金沢区福浦1-1
横浜金沢ハイテクセンター14階

TEL 045-788-8997

<受付時間>土日・祝日・年末年始を除く 午前9時～午後5時

<ホームページ> <https://www.inter-action.co.jp/>

